

Preliminary datasheet

EasyPACK™ Modul mit CoolSiC™ Trench MOSFET und PressFIT / NTC

Eigenschaften

- Elektrische Eigenschaften
 - $V_{DSS} = 1200\text{ V}$
 - $I_{DN} = 25\text{ A} / I_{DRM} = 50\text{ A}$
 - Hohe Stromdichte
 - Niederinduktives Design
- Mechanische Eigenschaften
 - PressFIT Verbindungstechnik
 - Integrierter NTC Temperatur Sensor
 - Robuste Montage durch integrierte Befestigungsklammern



Typical appearance

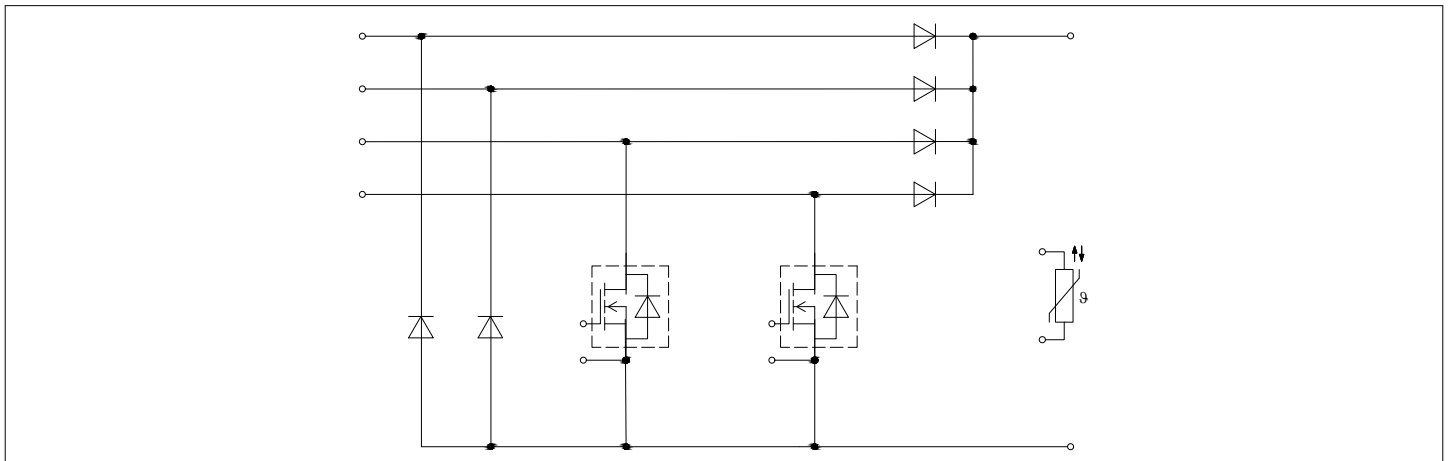
Potenzielle Anwendungen

- Solar Anwendungen

Produktvalidierung

- Qualifiziert für Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749 und 60068

Beschreibung



Inhalt

	Beschreibung	1
	Eigenschaften	1
	Potenzielle Anwendungen	1
	Produktvalidierung	1
	Inhalt	2
1	Gehäuse	3
2	MOSFET	3
3	Body diode	5
4	Diode, Hochsetzsteller	6
5	Bypass-Diode A	7
6	Bypass-Diode B	7
7	Verpolschutz Diode A	8
8	Verpolschutz Diode B	9
9	NTC-Widerstand	9
10	Kennlinien	11
11	Schaltplan	18
12	Gehäuseabmessungen	19
13	Modul-Label-Code	20
	Änderungshistorie	21
	Disclaimer	22

1 Gehäuse

Tabelle 1 Isulationskoordination

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Isulations-Prüfspannung	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 1 \text{ min}$	3.0	kV
Innere Isolation		Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140)	Al_2O_3	
Kriechstrecke	d_{Creep}	Kontakt - Kühlkörper	11.5	mm
Kriechstrecke	d_{Creep}	Kontakt - Kontakt	6.3	mm
Luftstrecke	d_{Clear}	Kontakt - Kühlkörper	10.0	mm
Luftstrecke	d_{Clear}	Kontakt - Kontakt	5.0	mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	CTI		> 200	
Relativer Temperaturindex (elektr.)	RTI	Gehäuse	140	°C

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Modulstreuinduktivität	L_{SCE}			10		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{AA'+CC'}$	$T_H = 25 \text{ °C}$, pro Schalter		3.2		mΩ
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{CC'+EE'}$	$T_H = 25 \text{ °C}$, pro Schalter		3.2		mΩ
Lagertemperatur	T_{stg}		-40		125	°C
Anpresskraft für mech. Bef. pro Feder	F		20		50	N
Gewicht	G			24		g

Anmerkung: The current under continuous operation is limited to 25 A rms per connector pin.

2 MOSFET

Tabelle 3 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Drain-Source-Spannung	V_{DSS}	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	1200	V
Drain-Dauergleichstrom	I_{DDC}	$T_{vj} = 175 \text{ °C}$, $V_{GS} = 18 \text{ V}$ $T_H = 70 \text{ °C}$	25	A
Periodischer Drain-Spitzenstrom	I_{DRM}	verified by design, t_p limited by T_{vjmax}	50	A
Gate-source Spannung, max. transiente Spannung	V_{GS}	$D < 0.01$	-10/23	V

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 3 (Fortsetzung) Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Gate-source Spannung, max. statische Spannung	V_{GS}		-7/20	V

Tabelle 4 Empfohlene Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Ein-Zustand Gate Spannung	$V_{GS(on)}$		15...18	V
Aus-Zustand Gate Spannung	$V_{GS(off)}$		-5...0	V

Tabelle 5 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.	
			Min	Typ	Max		
Einschaltwiderstand	$R_{DS(on)}$	$I_D = 25\text{ A}$	$V_{GS} = 18\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$		32.3		mΩ
			$V_{GS} = 18\text{ V}, T_{vj} = 125\text{ °C}$		52.2		
			$V_{GS} = 18\text{ V}, T_{vj} = 175\text{ °C}$		69.4		
			$V_{GS} = 15\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$		38.8		
Gate-Schwellenspannung	$V_{GS(th)}$	$I_D = 10\text{ mA}, V_{DS} = V_{GS}, T_{vj} = 25\text{ °C},$ (tested after 1ms pulse at $V_{GS} = +20\text{ V}$)	3.45	4.3	5.15	V	
Gateladung	Q_G	$V_{DD} = 800\text{ V}, V_{GS} = -3/18\text{ V}$		0.074		μC	
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		8.2		Ω	
Eingangskapazität	C_{ISS}	$f = 100\text{ kHz}, V_{DS} = 800\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$		2.2		nF	
Ausgangskapazität	C_{OSS}	$f = 100\text{ kHz}, V_{DS} = 800\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.105		nF	
Rückwirkungskapazität	C_{rSS}	$f = 100\text{ kHz}, V_{DS} = 800\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.007		nF	
C_{OSS} Speicherenergie	E_{OSS}	$V_{DS} = 800\text{ V}, V_{GS} = -3/18\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$		43		μJ	
Drain-Source-Reststrom	I_{DSS}	$V_{DS} = 1200\text{ V}, V_{GS} = -3\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.015	120	μA	
Gate-Source-Reststrom	I_{GSS}	$V_{DS} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$			400	nA	
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	$t_{d on}$	$I_D = 25\text{ A}, R_{Gon} = 5.6\text{ Ω}, V_{DD} = 600\text{ V}, V_{GS} = -3/18\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		32		ns
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		32		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$		32		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 5 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	$I_D = 25 \text{ A}, R_{Gon} = 5.6 \Omega, V_{DD} = 600 \text{ V}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	26		ns
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	26		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	26		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	$t_{d\ off}$	$I_D = 25 \text{ A}, R_{Goff} = 1.5 \Omega, V_{DD} = 600 \text{ V}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	48		ns
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	53		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	55		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	$I_D = 25 \text{ A}, R_{Goff} = 1.5 \Omega, V_{DD} = 600 \text{ V}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	11		ns
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	11		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	11		
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	$I_D = 25 \text{ A}, V_{DD} = 600 \text{ V}, L_\sigma = 35 \text{ nH}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}, R_{Gon} = 5.6 \Omega, di/dt = 2.3 \text{ kA}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	0.297		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	0.297		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	0.297		
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	$I_D = 25 \text{ A}, V_{DD} = 600 \text{ V}, L_\sigma = 35 \text{ nH}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}, R_{Goff} = 1.5 \Omega, dv/dt = 43.6 \text{ kV}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	0.057		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	0.057		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	0.057		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro MOSFET		1.85		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\ op}$		-40		175	$^\circ\text{C}$

Anmerkung: The selection of positive and negative gate-source voltages impacts losses and the long-term behavior of the MOSFET and body diode. The design guidelines described in Application Notes AN 2018-09 and AN2021-13 must be considered to ensure sound operation of the device over the planned lifetime.

$T_{vj,op} > 150 \text{ }^\circ\text{C}$ is allowed for operation at overload conditions for MOSFET and body diode. For detailed specifications, please refer to AN 2021-13.

3 Body diode

Tabelle 6 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Body Diode-Gleichstrom	I_{SD}	$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}, V_{GS} = -3 \text{ V}, T_H = 70 \text{ }^\circ\text{C}$	13	A

Tabelle 7 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.	
			Min	Typ	Max		
Durchlassspannung	V_{SD}	$I_{SD} = 25 \text{ A}, V_{GS} = -3 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$		4.2	5.35	V
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$		3.9		
			$T_{vj} = 175 \text{ °C}$		3.8		

4 Diode, Hochsetzsteller

Tabelle 8 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.	
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	1200	V	
Implementierter Durchlassstrom	I_{FN}		20	A	
Dauergleichstrom	I_F		25	A	
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	$t_p = 1 \text{ ms}$	40	A	
Grenzlastintegral	I^2t	$t_p = 10 \text{ ms}, V_R = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	193	A ² s
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	169	
			$T_{vj} = 150 \text{ °C}$	165	

Tabelle 9 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.	
			Min	Typ	Max		
Durchlassspannung	V_F	$I_F = 25 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$		1.55	2.05	V
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$		1.95		
			$T_{vj} = 150 \text{ °C}$		2.10		
Rückstromspitze	I_{RM}	$V_{CC} = 600 \text{ V}, I_F = 25 \text{ A},$ $-di_F/dt = 2300 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150 \text{ °C}$)	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$		21		A
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$		21		
			$T_{vj} = 150 \text{ °C}$		21		
Sperrverzögerungsladung	Q_r	$V_{CC} = 600 \text{ V}, I_F = 25 \text{ A},$ $-di_F/dt = 2300 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150 \text{ °C}$)	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$		0.21		μC
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$		0.21		
			$T_{vj} = 150 \text{ °C}$		0.21		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	$V_{CC} = 600 \text{ V}, I_F = 25 \text{ A},$ $-di_F/dt = 2300 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150 \text{ °C}$)	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$		0.03		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$		0.03		
			$T_{vj} = 150 \text{ °C}$		0.03		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro Diode		1.75		K/W	

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 9 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj,op}$		-40		150	°C

5 Bypass-Diode A

Tabelle 10 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.	
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1200	V	
Durchlassstrom Grenzeffektivwert pro Chip	I_{FRMSM}	$T_H = 50\text{ °C}$	50	A	
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom	I_{RMSM}	$T_H = 50\text{ °C}$	50	A	
Stoßstrom Grenzwert	I_{FSM}	$t_p = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	450	A
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	360	
Grenzlastintegral	I^2t	$t_p = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1010	A ² s
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	648	

Tabelle 11 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_F	$I_F = 25\text{ A}$, $T_{vj} = 150\text{ °C}$		0.90		V
Sperrstrom	I_r	$T_{vj} = 150\text{ °C}$, $V_R = 1200\text{ V}$		0.1		mA
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro Diode		1.38		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj,op}$		-40		150	°C

6 Bypass-Diode B

Tabelle 12 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1200	V
Durchlassstrom Grenzeffektivwert pro Chip	I_{FRMSM}	$T_H = 100\text{ °C}$	25	A

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 12 (Fortsetzung) Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.	
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom	I_{RMSM}	$T_H = 100\text{ °C}$	25	A	
Stoßstrom Grenzwert	I_{FSM}	$t_p = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	450	A
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	360	
Grenzlastintegral	I^2t	$t_p = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1010	A ² s
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	648	

Tabelle 13 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_F	$I_F = 25\text{ A}$ $T_{vj} = 150\text{ °C}$		0.90		V
Sperrstrom	I_r	$T_{vj} = 150\text{ °C}$, $V_R = 1200\text{ V}$		0.1		mA
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro Diode		1.38		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj,op}$		-40		150	°C

7 Verpolschutz Diode A

Tabelle 14 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.	
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1200	V	
Durchlassstrom Grenzeffektivwert pro Chip	I_{FRMSM}	$T_H = 50\text{ °C}$	50	A	
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom	I_{RMSM}	$T_H = 50\text{ °C}$	50	A	
Stoßstrom Grenzwert	I_{FSM}	$t_p = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	450	A
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	360	
Grenzlastintegral	I^2t	$t_p = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1010	A ² s
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	648	

Tabelle 15 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_F	$I_F = 50\text{ A}$ $T_{vj} = 150\text{ °C}$		1.10		V
Sperrstrom	I_r	$T_{vj} = 150\text{ °C}$, $V_R = 1200\text{ V}$		0.1		mA

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 15 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro Diode		1.38		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj,op}$		-40		150	°C

8 Verpolschutz Diode B

Tabelle 16 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}		$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1200	V
Durchlassstrom Grenzeffektivwert pro Chip	I_{FRMSM}	$T_H = 100\text{ °C}$		25	A
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom	I_{RMSM}	$T_H = 100\text{ °C}$		25	A
Stoßstrom Grenzwert	I_{FSM}	$t_p = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	450	A
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	360	
Grenzlastintegral	I^2t	$t_p = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1010	A ² s
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	648	

Tabelle 17 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_F	$I_F = 25\text{ A}$	$T_{vj} = 150\text{ °C}$	0.90		V
Sperrstrom	I_r	$T_{vj} = 150\text{ °C}, V_R = 1200\text{ V}$		0.1		mA
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro Diode		1.38		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj,op}$			-40	150	°C

9 NTC-Widerstand

Tabelle 18 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Nennwiderstand	R_{25}	$T_{NTC} = 25\text{ °C}$		5		kΩ

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 18 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

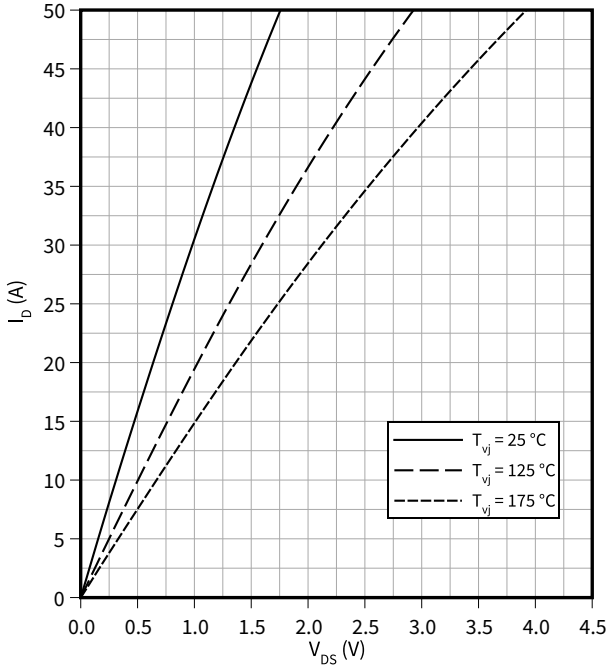
Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Abweichung von R_{100}	$\Delta R/R$	$T_{NTC} = 100\text{ °C}, R_{100} = 493\ \Omega$	-5		5	%
Verlustleistung	P_{25}	$T_{NTC} = 25\text{ °C}$			20	mW
B-Wert	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3375		K
B-Wert	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3411		K
B-Wert	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3433		K

Anmerkung: Angaben gemäß gültiger Application Note.

10 Kennlinien

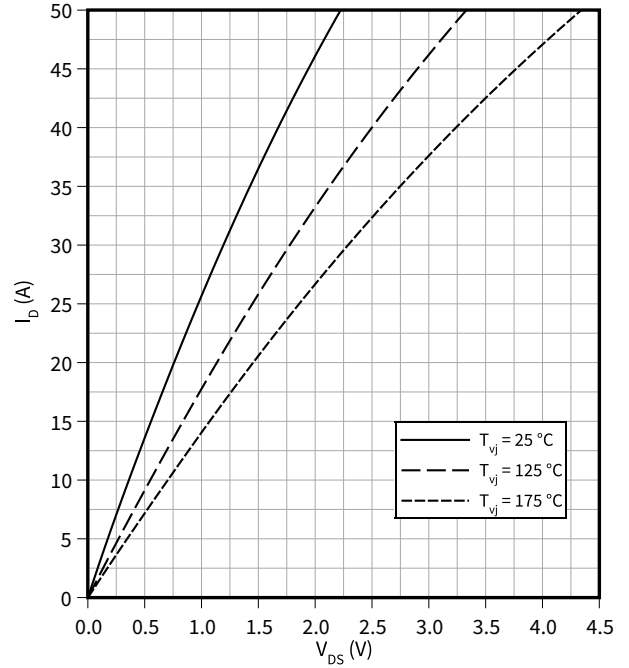
Ausgangskennlinie (typisch), MOSFET

$I_D = f(V_{DS})$
 $V_{GS} = 18\text{ V}$



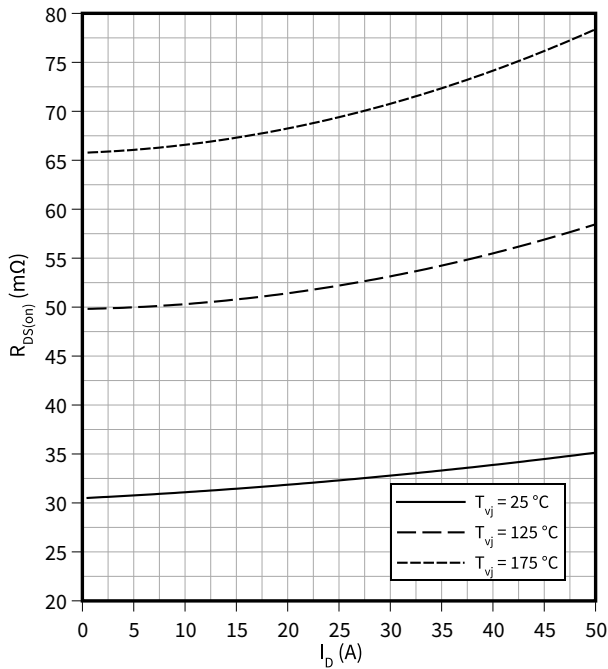
Ausgangskennlinie (typisch), MOSFET

$I_D = f(V_{DS})$
 $V_{GS} = 15\text{ V}$



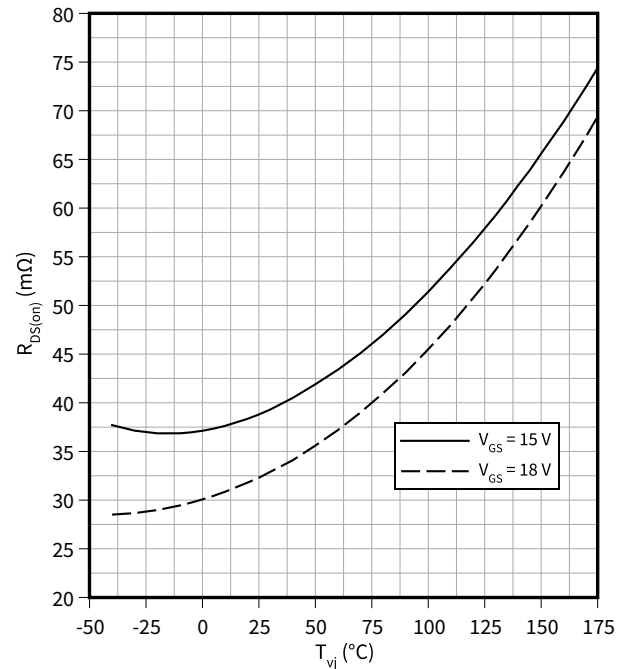
Einschaltwiderstand (typisch), MOSFET

$R_{DS(on)} = f(I_D)$
 $V_{GS} = 18\text{ V}$



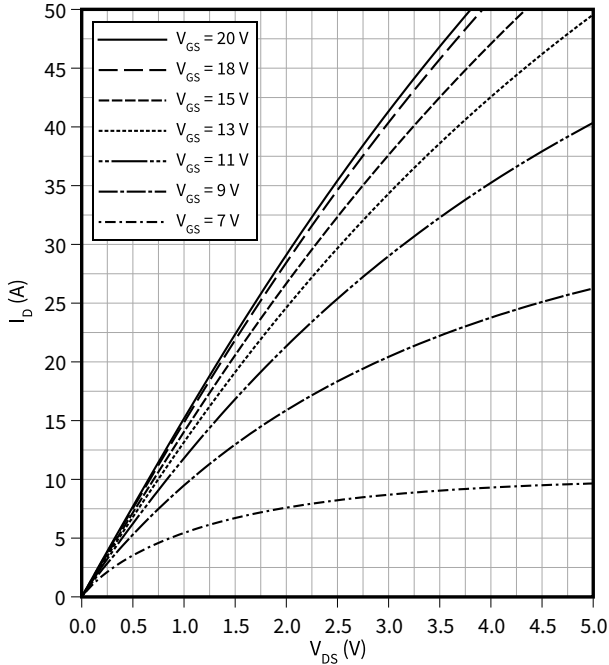
Einschaltwiderstand (typisch), MOSFET

$R_{DS(on)} = f(T_{vj})$
 $I_D = 25\text{ A}$



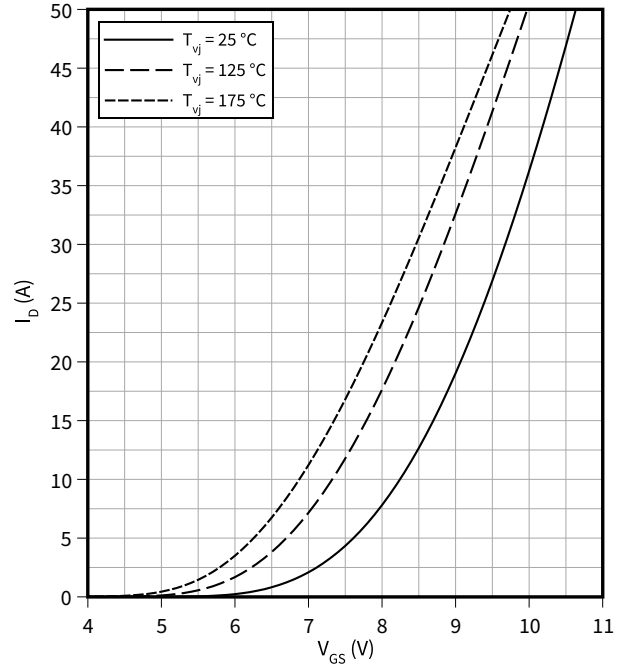
Ausgangskennlinienfeld (typisch), MOSFET

$I_D = f(V_{DS})$
 $T_{vj} = 175\text{ °C}$



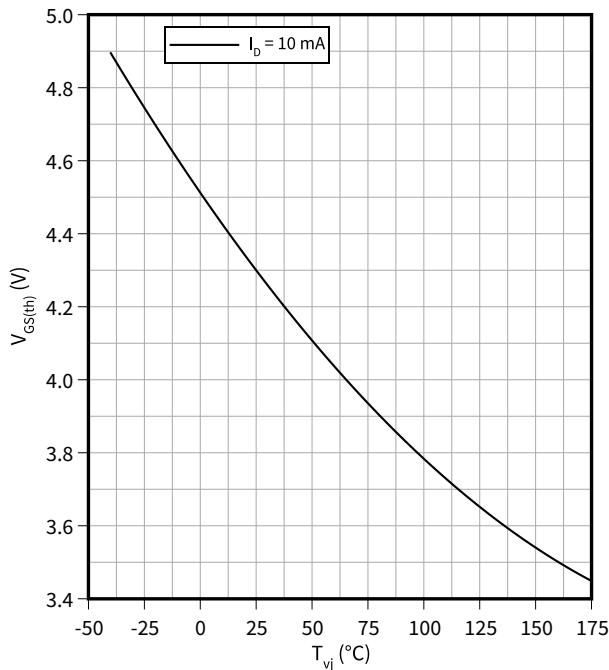
Übertragungscharakteristik (typisch), MOSFET

$I_D = f(V_{GS})$
 $V_{DS} = 20\text{ V}$



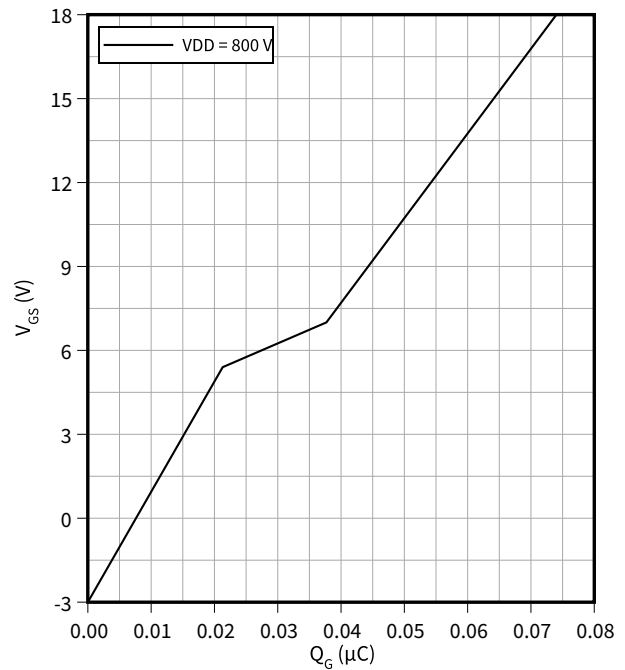
Gate-Source Schwellspannung (typisch), MOSFET

$V_{GS(th)} = f(T_{vj})$
 $I_D = 10\text{ mA}, V_{GS} = V_{DS}$



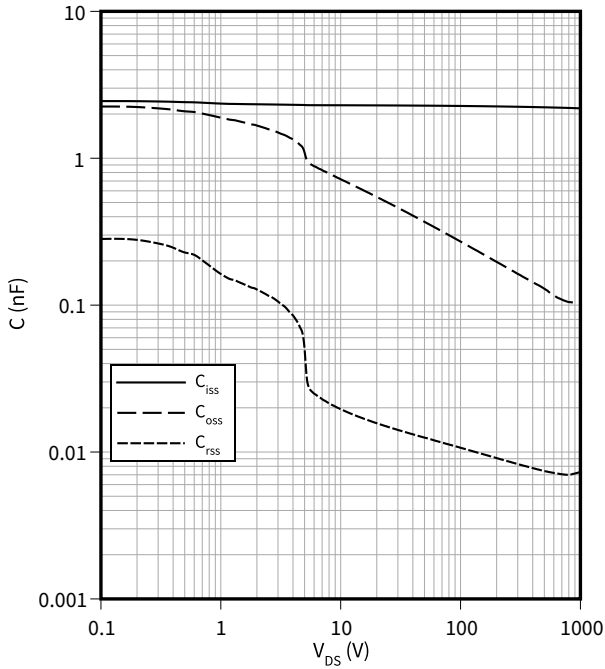
Gateladungs Charakteristik (typisch), MOSFET

$V_{GS} = f(Q_G)$
 $I_D = 25\text{ A}, T_{vj} = 25\text{ °C}$



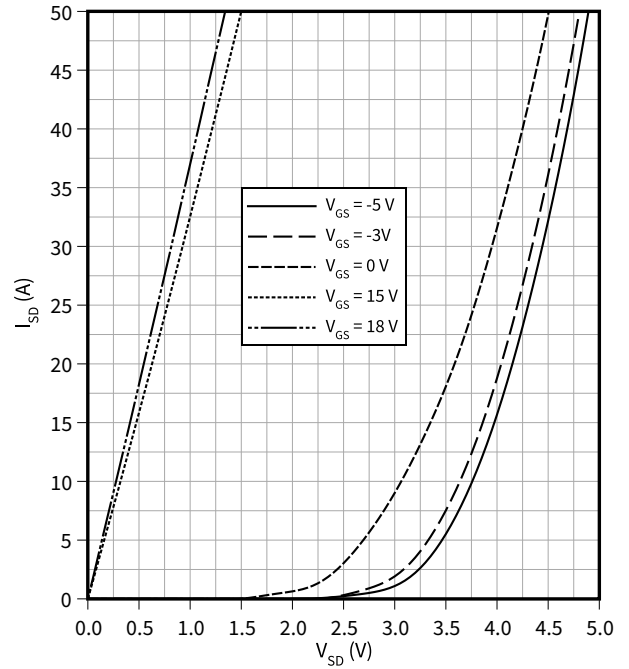
Kapazitäts Charakteristik (typisch), MOSFET

$C = f(V_{DS})$
 $f = 100 \text{ kHz}, T_{vj} = 25 \text{ °C}, V_{GS} = 0 \text{ V}$



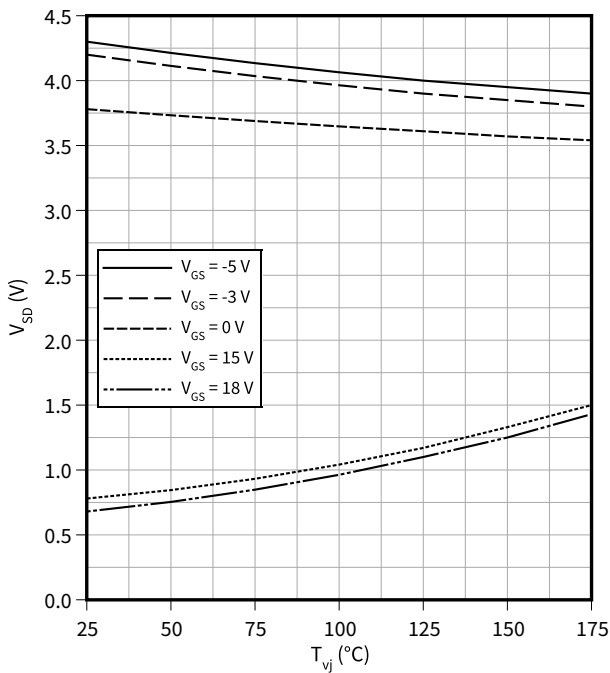
Durchlasskennlinie der Body-Diode (typisch), MOSFET

$I_{SD} = f(V_{SD})$
 $T_{vj} = 25 \text{ °C}$



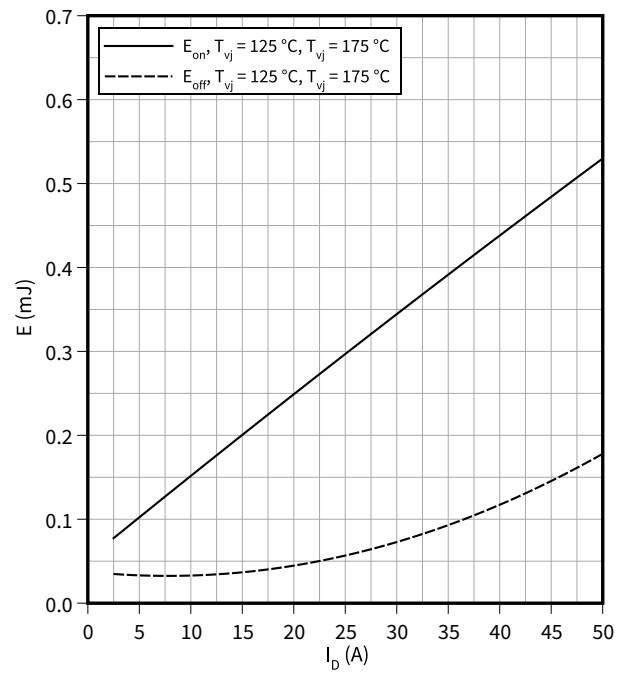
Durchlassspannung der Body-Diode (typisch), MOSFET

$V_{SD} = f(T_{vj})$
 $I_{SD} = 25 \text{ A}$



Schaltverluste (typisch), MOSFET

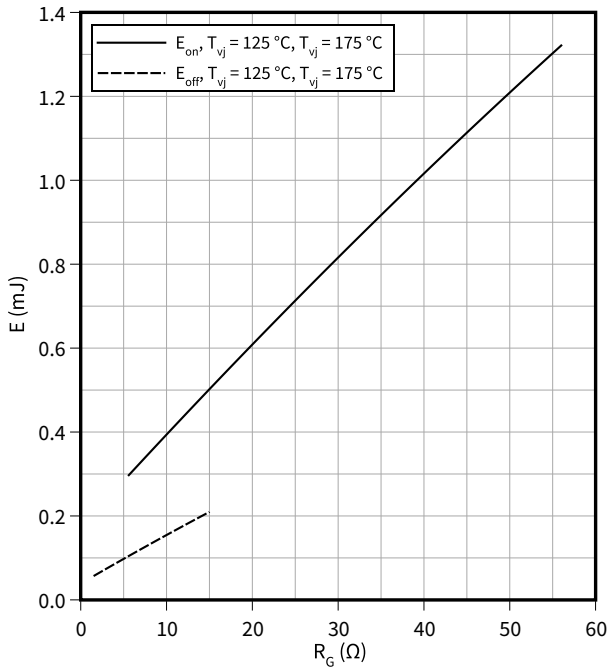
$E = f(I_D)$
 $R_{Goff} = 1.5 \text{ } \Omega, R_{Gon} = 5.6 \text{ } \Omega, V_{DD} = 600 \text{ V}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}$



Schaltverluste (typisch), MOSFET

$E = f(R_G)$

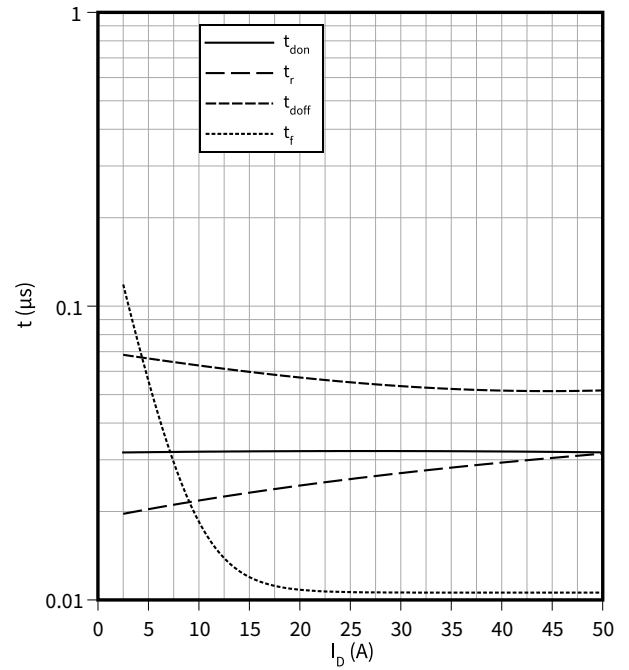
$V_{DD} = 600\text{ V}, I_D = 25\text{ A}, V_{GS} = -3/18\text{ V}$



Schaltzeiten (typisch), MOSFET

$t = f(I_D)$

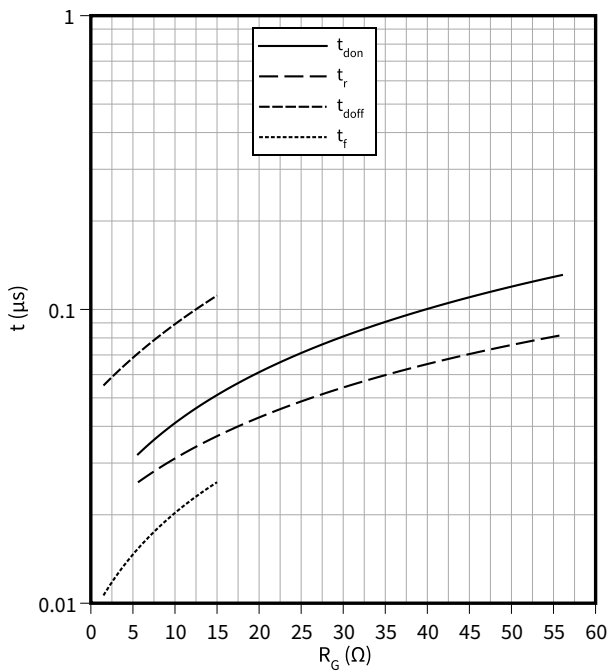
$R_{Goff} = 1.5\ \Omega, R_{Gon} = 5.6\ \Omega, V_{DD} = 600\text{ V}, T_{vj} = 175\text{ °C}, V_{GS} = -3/18\text{ V}$



Schaltzeiten (typisch), MOSFET

$t = f(R_G)$

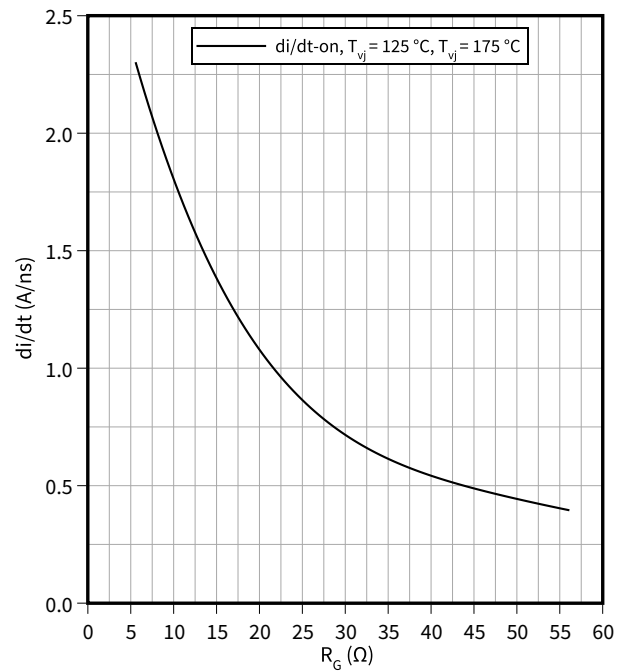
$V_{DD} = 600\text{ V}, I_D = 25\text{ A}, T_{vj} = 175\text{ °C}, V_{GS} = -3/18\text{ V}$



Stromsteilheit (typisch), MOSFET

$di/dt = f(R_G)$

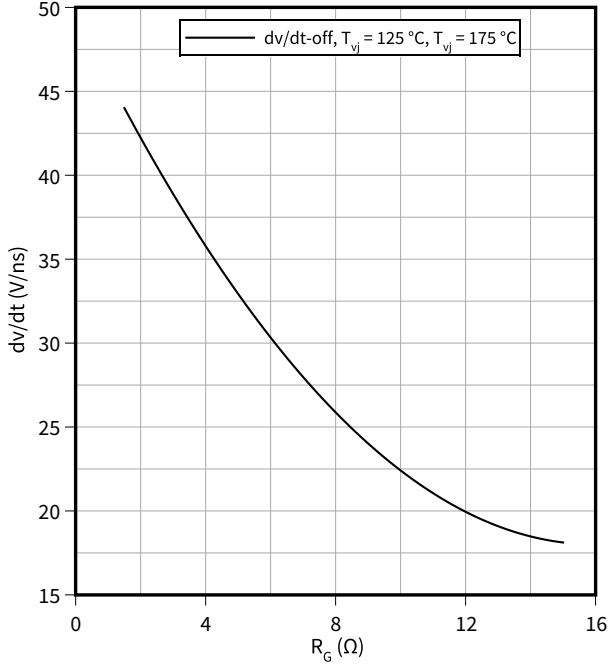
$V_{DD} = 600\text{ V}, I_D = 25\text{ A}, V_{GS} = -3/18\text{ V}$



Spannungsteilheit (typisch), MOSFET

$dv/dt = f(R_G)$

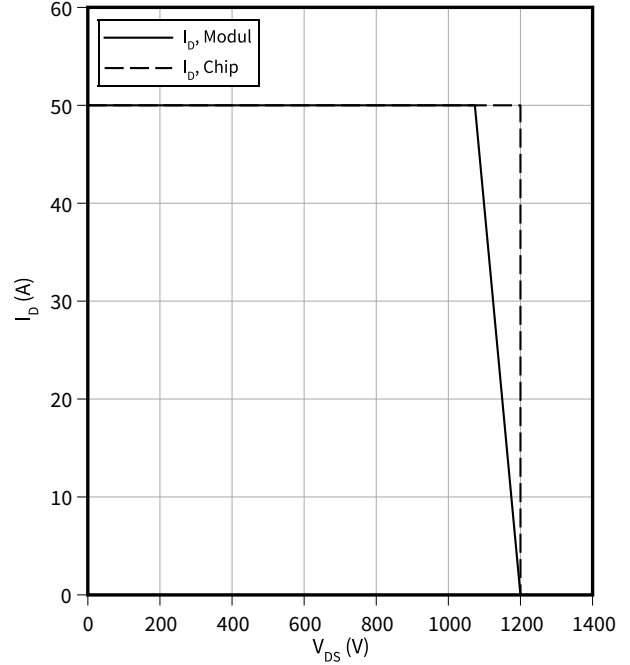
$V_{DD} = 600\text{ V}, I_D = 25\text{ A}, V_{GS} = -3/18\text{ V}$



Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA), MOSFET

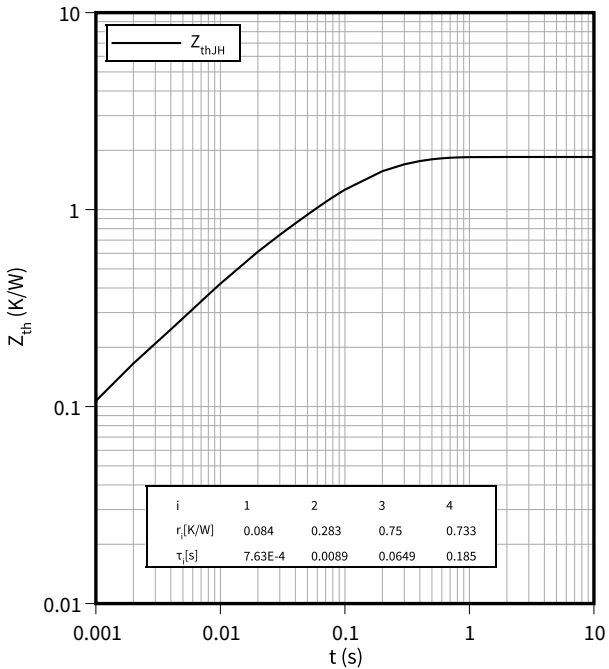
$I_D = f(V_{DS})$

$R_{Goff} = 1.5\ \Omega, T_{vj} = 175\ \text{°C}, V_{GS} = -3/18\text{ V}$



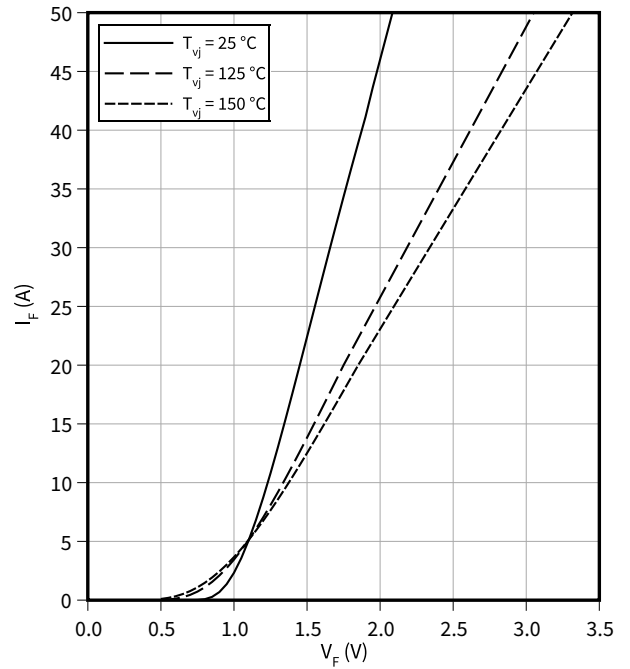
Transienter Wärmewiderstand , MOSFET

$Z_{th} = f(t)$



Durchlasskennlinie (typisch), Diode, Hochsetzsteller

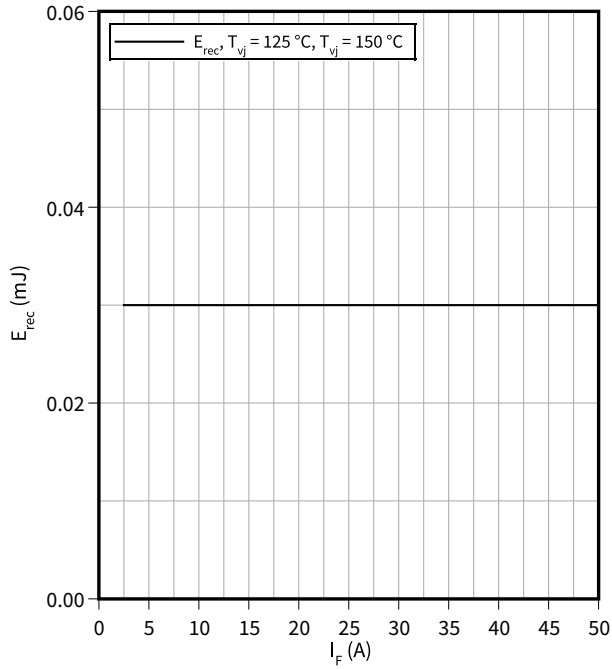
$I_F = f(V_F)$



Schaltverluste (typisch), Diode, Hochsetzsteller

$E_{rec} = f(I_F)$

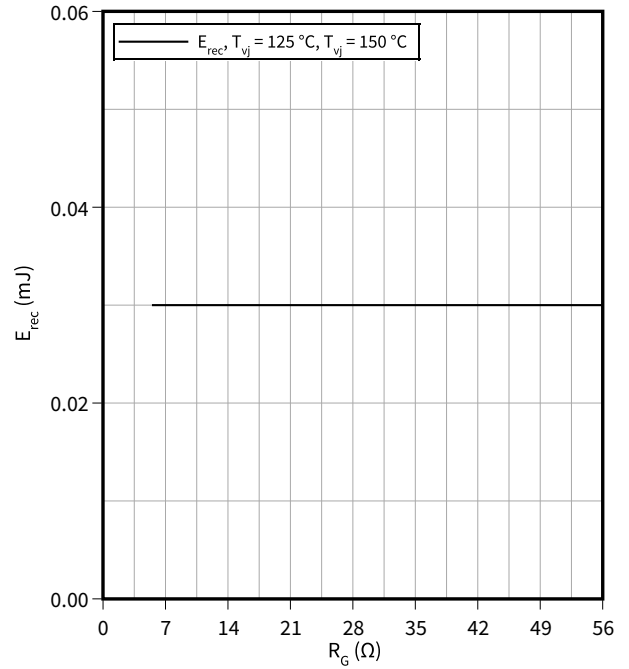
$R_{Gon} = 5.6$, $V_{CC} = 600$ V



Schaltverluste (typisch), Diode, Hochsetzsteller

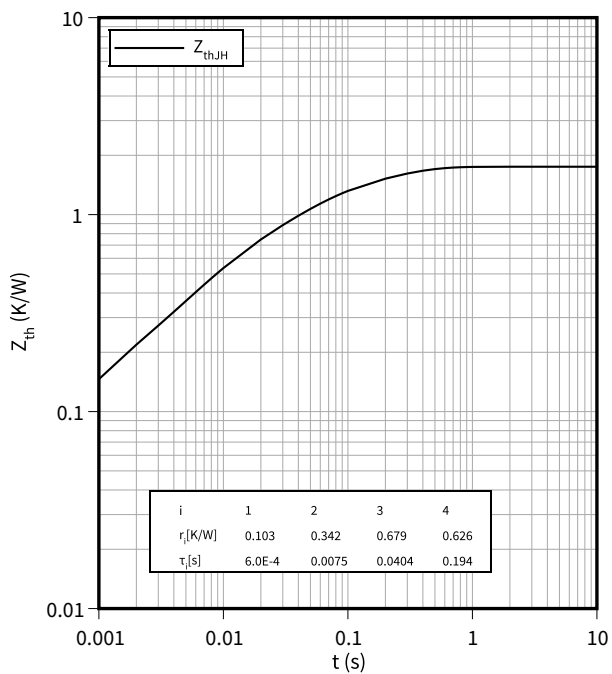
$E_{rec} = f(R_G)$

$I_F = 25$ A, $V_{CC} = 600$ V



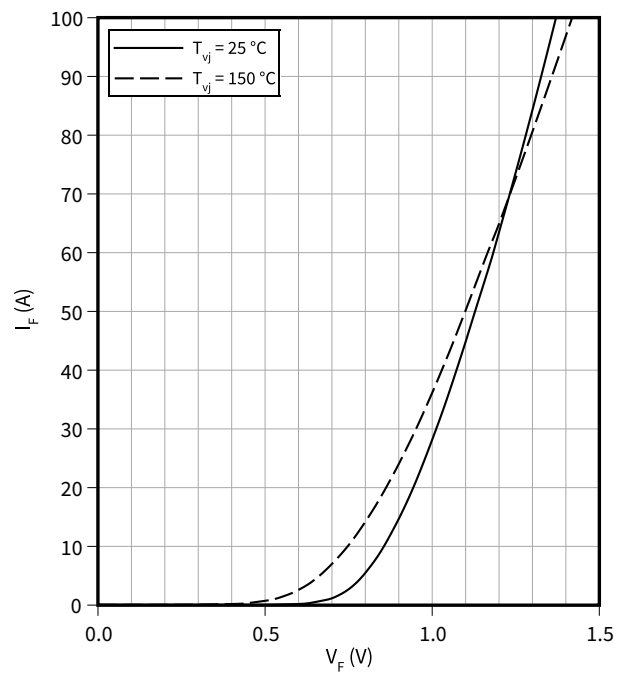
Transienter Wärmewiderstand, Diode, Hochsetzsteller

$Z_{th} = f(t)$



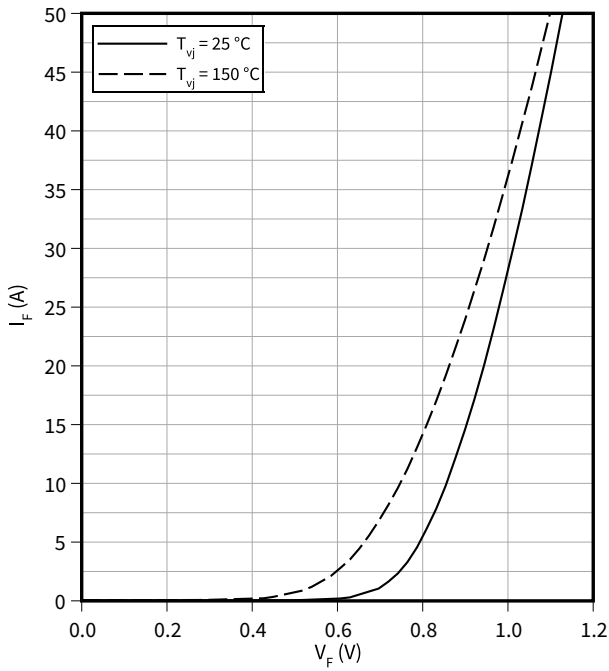
Durchlasskennlinie (typisch), Bypass-Diode A

$I_F = f(V_F)$



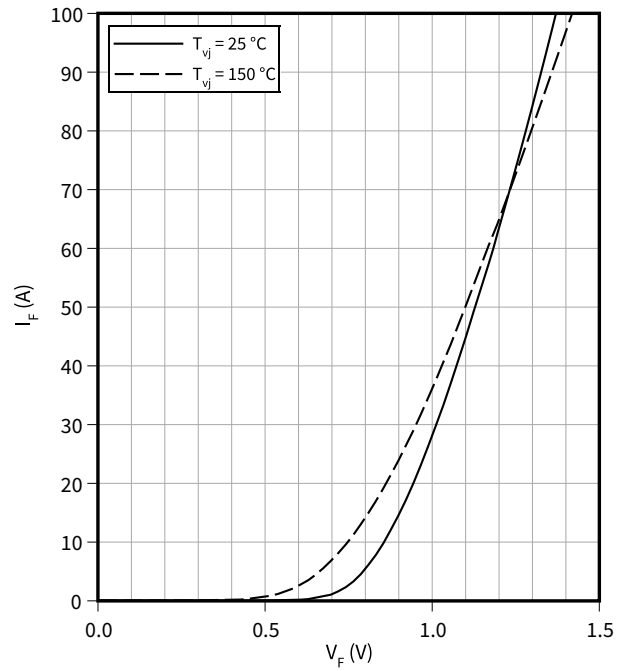
Durchlasskennlinie (typisch), Bypass-Diode B

$I_F = f(V_F)$



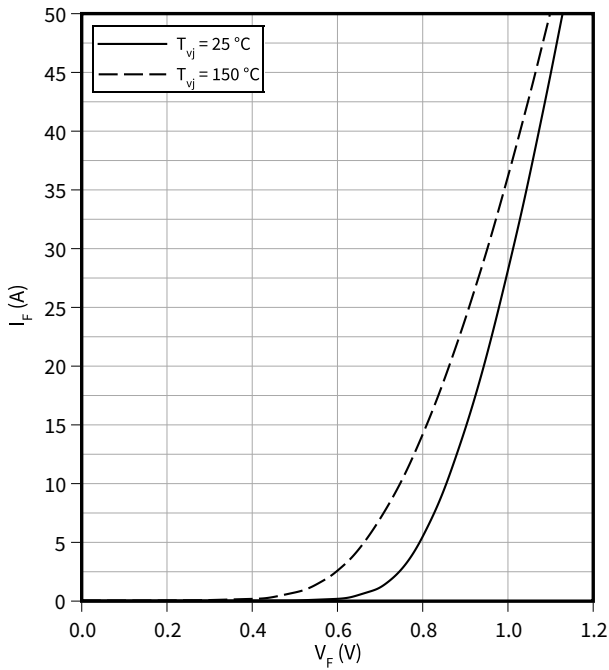
Durchlasskennlinie (typisch), Verpolschutz Diode A

$I_F = f(V_F)$



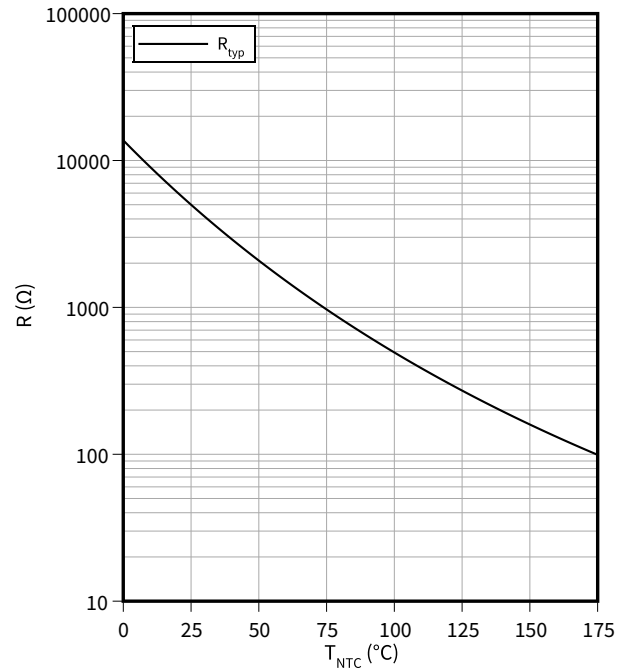
Durchlasskennlinie (typisch), Verpolschutz Diode B

$I_F = f(V_F)$



Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand

$R = f(T_{NTC})$



11 Schaltplan

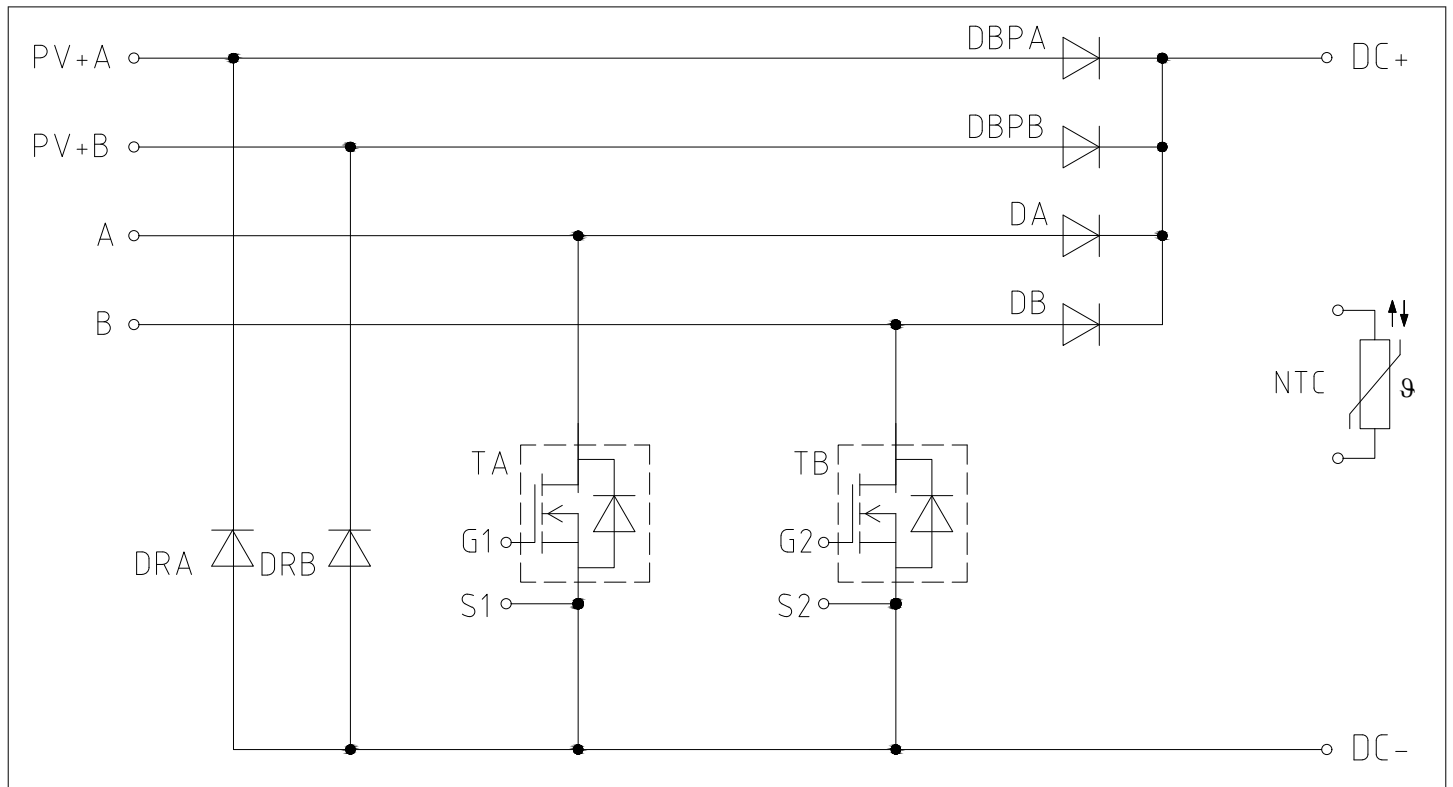


Abbildung 1

12 Gehäuseabmessungen

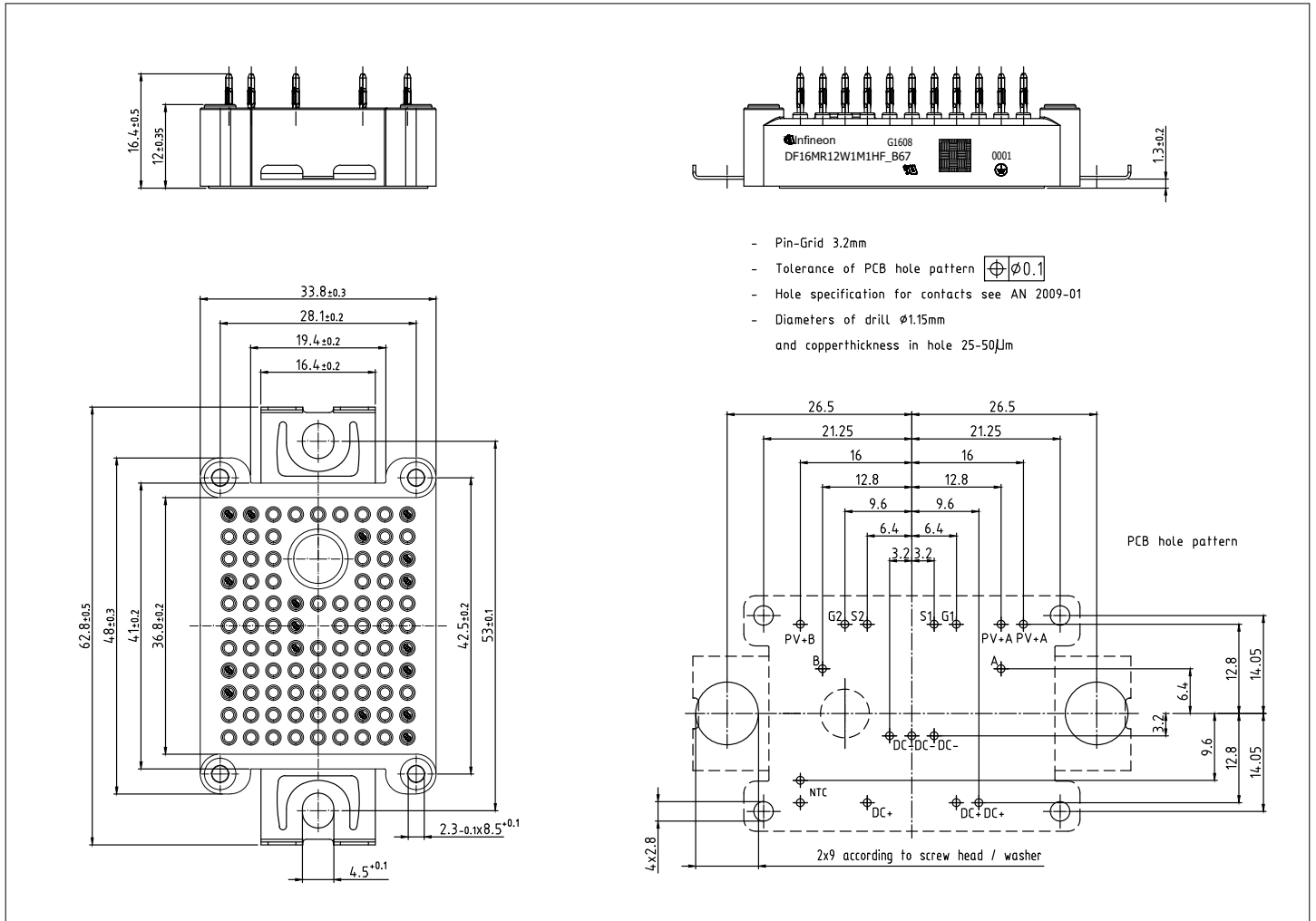


Abbildung 2

13 Modul-Label-Code


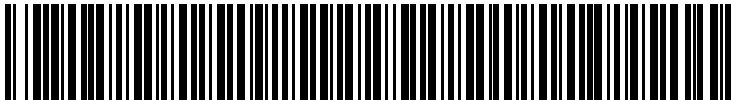
Module label code			
Code format	Data Matrix	Barcode Code128	
Encoding	ASCII text	Code Set A	
Symbol size	16x16	23 digits	
Standard	IEC24720 and IEC16022	IEC8859-1	
Code content	<i>Content</i>	<i>Digit</i>	<i>Example</i>
	Module serial number	1 - 5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 - 21	15
	Date code (production week)	22 - 23	30
Example	 		
	71549142846550549911530		71549142846550549911530

Abbildung 3

Änderungshistorie

Dokumentenrevision	Freigabedatum	Beschreibung
0.10	2022-12-05	Initial version

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2022-12-05

Published by

**Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany**

**© 2022 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.**

**Do you have a question about any
aspect of this document?**

Email: erratum@infineon.com

**Document reference
IFX-ABE478-001**

Wichtiger Hinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar.

Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument

enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Warnhinweis

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.